## 11

# Фотолюминесценция квантовых точек $Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS/EuL_3$ в полиакрилатной матрице

© В.П. Смагин<sup>1</sup>, А.А. Исаева<sup>1</sup>, Н.С. Еремина<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Алтайский государственный университет, 656049 Барнаул, Россия <sup>2</sup> Томский государственный университет, 643050 Томск, Россия e-mail: smaginV@yandex.ru

Поступила в редакцию 13.11.2018 г. В окончательной редакции 06.10.2019 г. Принята к публикации 05.02.2020 г.

> Сульфид цинка является одним из наиболее востребованных люминесцирующих полупроводников группы A(II)B(VI). Легирование квантовых точек ZnS ионами Ln<sup>3+</sup> позволяет сформировать в полупроводниковой матрице наноразмерные структуры, содержащие изолированные центры узкополосной люминесценции. Внедрение КТ в акрилатные матрицы дополнительно стабилизирует частицы, позволяет сформировать их морфологию. Наноразмерные структуры Zn<sub>1-x-v</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>v</sub>S/EuL<sub>3</sub>, где L — трифторацетат-анионы, синтезированы методом возникающих реагентов in situ в среде метилметакрилата (MMA). Легирование ZnS проведено одновременным введением в акрилатную реакционную смесь растворимых прекурсоров сульфида цинка, а также трифторацетатов меди и европия. Полимерные оптически прозрачные композиции ПММА/Zn1-x-уCuxEuyS/EuL3 получены радикальной полимеризацией ММА в блоке. Возбуждение люминесценции композиций связано с межзонным переходам электронов в ZnS, с системой уровней, которые формируют легирующие ионы в запрещенной зоне ZnS, а также с собственным поглощением энергии ионами Eu<sup>3+</sup>. Широкополосная люминесценция композиций обусловлена внутрикристаллическими дефектами, сформировавшимися в ZnS при легировании. Узкополосная люминесценция возникает в результате электронных  ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{i}$ -переходов в ионах  $\mathrm{Eu}^{3+}$ , связанных с КТ, а также находящихся в полимерной матрице независимо от них. Перенос энергии с донорных уровней полупроводниковой матрицы на уровни ионов Eu<sup>3+</sup> с последующим выделением ее в виде люминесценции подтвержден наложением полос поглощения легированного ZnS и полос возбуждения люминесценции композиций, а также увеличением интенсивности узкополосной люминесценции ионов Eu<sup>3+</sup> при одновременном уменьшении интенсивности широкой полосы рекомбинационной люминесценции легированного ZnS. Уменьшение интенсивности полосы рекомбинационной люминесценции ZnS при увеличении концентрации ионов  $Eu^{3+} > 1.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L также связано с образованием на поверхности частиц слоя комплексных соединений европия, препятствующих прохождению возбуждающего излучения к ядру частиц.

Ключевые слова: квантовые точки, сульфид цинка, ионы европия, метилметакрилат, фотолюминесценция.

DOI: 10.21883/OS.2020.05.49326.326-19

## Введение

Сульфид цинка давно и успешно применяется в оптике и электронике [1]. Ширина запрещенной зоны монокристаллического массивного ZnS при 300 К равна 3.68 eV. Этой энергии соответствует межзонный переход с "краем" полосы поглощения при длине волны в области 340 nm. Люминесценция ZnS наблюдается в широком спектральном диапазоне [1-3]. Полосы в спектре люминесценции сульфида цинка, как правило, сложные, широкие. При длинах волн < 400 nm (380-390 nm) люминесценция связана с межзонным переходом в кристаллах "чистого" ZnS. Она может быть зарегистрирована только при очень низких температурах (< 90 К) или при комнатной температуре, но при высокой плотности энергии возбуждения [1]. В спектральном интервале 400-600 nm наблюдаются полосы "самоактивированной" люминесценции ZnS. Ее связывают с дефектами кристаллической структуры ZnS. В интервале длин волн 400–480 nm люминесценцию ZnS объясняют образованием в его кристаллах однократно отрицательно заряженных вакансий цинка  $(V'_{Zn})$  [1,4]. Полосы люминесценции в зеленой области спектра связывают с двухзарядными вакансиями ионов цинка  $(V'_{Zn})$  [1,4] и вакансиями серы  $(V_S)$  [4,5]. Максимуму полосы  $(V_S)$  приписывают значение длины волны в области 520 nm [5]. Происхождение полосы с максимумом около 590 nm объясняется политипностью кристаллической структуры ZnS [2]. При длинах волн > 500 nm в спектрах люминесценции наблюдаются полосы, связанные с дефектами, которые создают атомы кислорода [6]. Кроме того, на спектр люминесценции оказывают влияние внешние факторы [4], примеси [1], легирование ионами металлов [1,4,5,7.11].

В настоящее время особое внимание уделяется наноразмерным частицам полупроводников (КТ). Это связано с квантовыми эффектами, которые они проявляют. Среди широкого набора легирующих ионов выделим Ln<sup>3+</sup> [12–35]. Особый интерес к ним связан с оптическими свойствами лантаноидов — возможностью получения изолированных центров свечения в полупроводниковой матрице с интенсивной узкополосной люминесценцией. Однако легирование A(II)B(VI) ионами Ln<sup>3+</sup> из-за различий зарядов и радиусов с катионами Zn<sup>2+</sup> и Cd<sup>2+</sup> оказывается непростой задачей.

Одним из методов получения КТ является коллоидный синтез. Этим методом получены легированные структуры полупроводников, включая структуры, содержащие ионы Ln<sup>3+</sup> [2,27,36-40]. В качестве сульфирующих агентов при синтезе КТ используются сероводород, сульфид натрия, сераорганические соединения [2,38.42]. КТ выделяют из растворов, наносят на различные подложки [21,24]. Размер КТ, как правило, не превышает 10 nm [19,20,22,39,41,42]. В процессе синтеза ионы Ln<sup>3+</sup> оказываются включенными в кристаллическую структуру полупроводника или находятся на поверхности частиц [19,23,25,41,42]. Возбуждение люминесценции и люминесценция КТ, легированных лантаноидами, связаны с межзонным переходам электронов и примесными уровнями в запрещенной зоне полупроводника, а также с электронными переходами в ионах Ln<sup>3+</sup> [19–25,41,42]. При исследовании структур ZnS/Eu<sup>3+</sup> и CdS/Eu<sup>3+</sup> обнаружен перенос энергии с полупроводниковой матрицы к ионам Eu<sup>3+</sup>, приводящий к увеличению интенсивности люминесценции ионов  $Ln^{3+}$ . Этот процесс сопровождается уменьшением интенсивности полосы люминесценции легированного полупроводника [22-24]. При исследовании композитов, содержащих CdS, трис-(теноилтрифторацетонат) европия (III) и молекулы метиленового голубого выявлены спектральные признаки формирования КТ типа ядро/оболочка, CdS/CdS: Eu<sup>3+</sup> [25]. Отмечены вероятность адсорбции комплекса европия на КТ и формирование КТ состава CdS/TGA/Eu<sup>3+</sup>, где TGA — тиогликолнвая кислота, стабилизирующая КТ в процессе их синтеза. Сделан вывод о безызлучательном переносе энергии возбуждения как от центров рекомбинационной люминесценции, так и от ионов Eu<sup>3+</sup> к молекулам метиленового голубого [25].

Проводя синтез лантаноидсодержащих структур в водной среде, приходится учитывать тушение люминесценции ионов  $Ln^{3+}$  молекулами воды. Применение ММА позволяет синтезировать КТ сульфидов металлов и их структуры непосредственно в полимеризующейся безводной среде, а также дополнительно стабилизировать их, изолировав в пустотах полимерной матрицы [41–48]. Прозрачность модифицированного акрилатного "стекла" толщиной до 5 mm при длинах волн > 500 nm достигает 90–92%. Размер неагрегированных КТ составляет 3–7 nm [39,42]. Размер агрегатов, которые они образуют, может достигать нескольких десятков nm [39,48]. При проведении коллоидного синтеза ионы  $Ln^{3+}$  вводят в реакционные смеси одновременно с предшественниками полупроводниковых наночастиц или после их образования. В первом случае ионы Ln<sup>3+</sup> внедряются в кристаллическую решетку полупроводника. Во втором они преимущественно создают дефекты на поверхности кристаллов и образуют комплексы, химически связанные или несвязанные с наночастицами полупроводника [41,42,45,49].

При легировании кристаллов полупроводника одновременно ионами *p*-, *d*- и *f*-металлов могут быть реализованы дополнительные возможности управления энергетическими потоками возбуждения люминесценции и люминесценции. Кроме того, это создает предпосылки сглаживания проблем, связанных с вхождением ионов лантаноидов в кристаллическую решетку полупроводников. Однако работы, направленные на изучение структуры и установление ее влияния на оптические свойства КТ в полимерных матрицах, немногочисленны. Также следует отметить сложность применения стандартных аналитических методов для исследования данных объектов. Это связано с ограниченной концентрацией частиц, входящих в полимерную матрицу без потери оптической прозрачности, и изменением их свойств при попытке выделить из композиции. Косвенные данные о структуре и ее влиянии на свойства КТ могут быть получены из сопоставления оптических характеристик композиций и массивного вещества, а также при сравнении со свойствами КТ, синтезированных в виде порошка или нанесенных на различные подложки. Исходя из этого цель настоящей работы заключалась в изучении структуры КТ Zn<sub>1-x-v</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>v</sub>S/EuL<sub>3</sub>, синтезированных непосредственно в полимеризующейся матрице (поли)метилметакрилата, на основе закономерностей изменения фотолюминесценции композиций ПММА/Zn<sub>1-x-v</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>v</sub>S/EuL<sub>3</sub>, проявляющихся при изменении их состава, содержания легирующих компонентов, длины волны возбуждающего излучения.

## Экспериментальная часть

КТ ZnS,  $Zn_{1-x}Cu_xS$  и  $Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS/EuL_3$ , где L трифторацетат-анионы, синтезированы в среде метилметакрилата (Merck) взаимодействием трифторацетатов цинка и меди с тиоацетамидом при нагревании, как это описано в работах [41,45]. Одновременно в реакционную смесь вводили трифторацетат европия в концентрациях, меньших, сопоставимых или превышающих концентрацию трифторацетата меди. Применение больших концентраций трифторацетата европия гарантировало распределение части ионов Eu<sup>3+</sup> в полимерной матрице в составе комплексных соединений, несвязанных с КТ. В свою очередь, трифторацетаты меди, цинка и европия синтезированы взаимодействием соответствующих оксидов с трифторуксусной кислотой (х.ч.) в водной среде. Соли выделены в кристаллическом состоянии и идентифицированы методом ИК спектроскопии. Использование солей трифторуксусной кислоты объясняется их высокой растворимостью в малополярных органических растворителях, к группе которых относится ММА. ТАА был очищен перекристаллизацией. Примененный подход позволил в процессе синтеза КТ реализовать метод возникающих реагентов. Сероводород в необходимом для получения сульфидов металлов количестве образовывался при разложении тиоацетамидных комплексов металлов непосредственно в среде ММА в процессе синтеза полимерных композиций. Концентрация трифторацетата цинка и ТАА во всех полимеризуемых смесях была равна  $1.0 \cdot 10^{-2}$  mol/L. Концентрация трифторацетата меди составляла от  $1.0 \cdot 10^{-4}$  до  $1.0 \cdot 10^{-2}$  mol/L. Концентрация трифторацетата европия была равна  $1.0 \cdot 10^{-4}$ ,  $1.0 \cdot 10^{-3}$  и  $5.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L. Концентрации солей и их соотношения выбраны исходя из результатов работ [41,45]. В полимерных композициях при концентрации ионов меди, равной 1.0 · 10<sup>-3</sup> mol/L, молярные соотношения Zn:Cu:Eu были равны 1:0:0, 1:0.1:0, 1:0.1:0.01, 1:0.1:0.1 и 1:0.1:0.5. Для инициирования полимеризации ММА в растворы вводили перекись бензоила (ПБ) в количестве 0.10% от массы MMA. Реакцию проводили при температуре 60-70°С. Растворы нагревали до вязкого состояния. Вязкими

стеклообразное состояние. Спектры поглощения в области 200-800 nm, возбуждения люминесценции и люминесценции зарегистрированы на спектрофлуориметре СМ 2203 ("Solar", Республика Беларусь). Спектры поглощения ПММА записаны относительно воздуха. Спектры поглощения композиций ПММА/ZnS, ПММА/Zn $_{1-x}$ Cu $_x$ S и  $\Pi MMA/Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS/EuL_3$  — относительно пластин ПММА сопоставимой толщины. При регистрации спектров люминесценции возбуждающий свет источника излучения (ксеноновая дуговая лампа высокого давления ДКсШ 150-1М) падал на образец перпендикулярно его поверхности. Стационарную фотолюминесценцию регистрировали под углом 45°. Спектры возбуждения люминесценции регистрировали в области максимума полос люминесценции композиций.

растворами заполняли разборные стеклянные кюветы и продолжали нагревать до перехода композиций в

# Результаты и их обсуждение

ПММА интенсивно поглощает электромагнитное излучение с длиной волны < 300 nm (рис. 1, *a*). Ниспадающая ветвь полосы поглощения распространяется в спектральную область до 400 nm. В видимой части спектра при толщине полимерных пластин до 5 mm пропускание ПММА достигает 92–93%. Пропускание пленок ПММА сопоставимо с пропусканием силикатных стекол.

В спектрах поглощения композиций ПММА/ $Zn_{1-x}Cu_xS$ , зарегистрированных относительно ПММА, присутствует сложная полоса в интервале длин волн 280–400 nm (рис. 1, *b*). Она отнесена к поглощению KT  $Zn_{1-x}Cu_xS$ . Коротковолновая компонента поло-



Рис. 1. Спектры поглощения ПММА (*a*) и композиции ПММА/ $Zn_{1-x}Cu_xS$  (*b*) с концентрацией ионов меди ( $C_{Cu}$ , mol/L) в полимеризуемой смеси (мольное соотношение Zn:Cu) равной:  $I - 1.0 \cdot 10^{-4}$  (100:1),  $2 - 1.0 \cdot 10^{-3}$  (10:1),  $3 - 5.0 \cdot 10^{-3}$  (2:1),  $4 - 1.0 \cdot 10^{-2}$  (1:1, Zn:TAA = 1:1),  $5 - 1.0 \cdot 10^{-2}$  (1:1, Zn:TAA = 1:2).  $C_{Zn} = 1.0 \cdot 10^{-2}$  mol/L в полимеризуемой смеси [45].

сы с максимумом в области 300 nm связана с межзонным переходом в ZnS (рис. 1, *b*, спектры 1–5) [41,45,50]. Появление остальных компонент полосы объясняется абсорбционными переходами электронов из валентной зоны ZnS на уровни, сформировавшиеся в запрещенной зоне ZnS при легировании сульфида цинка ионами меди. Это подтверждается ростом интенсивности полосы при увеличении в составе композиций концентрации ионов меди (рис. 1, b, спектры 1-4). Увеличение интенсивности полосы с увеличением концентрации ТАА (рис. 1, b, спектры 4 и 5) объясняется общим увеличением выхода сульфидов металлов в процессе синтеза композиций. Кроме того, рост концентрации ионов меди сопровождается увеличением интенсивности длинноволновой компоненты полосы поглощения (рис. 1, b). Его можно объяснить усилением взаимодействия при образовании ионных пар  $Cu_I^{2+} - Cu_V^{2+}$  [10]. При концентрации ионов меди, равной  $1.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L, максимум полосы поглощения расположен в области 314 nm (рис. 1, b, спектр 2). Иной ход спектральной кривой 1 (рис. 1, b) при концентрации ионов меди 1.0 · 10<sup>-4</sup> mol/L может быть связан с аддитивной компенсацией энергии, поглощенной Zn<sub>1-x</sub>Cu<sub>x</sub>S, эмиссионным переходом, связанным с органическими компонентами матрицы.

В спектрах поглощения композиций ПММА/Zn<sub>1-y</sub>Eu<sub>y</sub>S/EuL<sub>3</sub> и ПММА/Zn<sub>1-x-y</sub>CuEu<sub>y</sub>S/EuL<sub>3</sub> наблюдаются полосы собственного поглощения ионов Eu<sup>3+</sup>. При малых концентрациях ионов Eu<sup>3+</sup> изза небольшой величины молярных коэффициентов поглощения (< 10 mol<sup>-1</sup>·L·sm<sup>-1</sup>) полосы не





Рис. 2. Спектры люминесценции композиции ПММА/ZnS при  $\lambda_{ex} = 318$  (1) и 360 nm (2) и композиции ПММА/Zn<sub>1-x</sub>Cu<sub>x</sub>S при  $\lambda_{ex} = 360$  nm (3).  $C_{Zn} = 1.0 \cdot 10^{-2}$  mol/L,  $C_{Cu} = 1.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L.

зарегистрированы. В целом, базовое светопропускание композиций при длинах волн > 500 nm достигало величины, сопоставимой со светопропусканием немодифицированного ПММА (90–92%).

Средний размер частиц ZnS, рассчитанный из спектральных данных по методике [51], не превышает 6 nm. Легирование сульфида цинка ионами меди приводит к увеличению размера частиц [41,45]. Это предположение подтверждается батохромным смещением полосы поглощения и соответственно точек пересечения касательных 1-4, проведенных к ниспадающим ветвям полос поглощения Zn<sub>1-x</sub>Cu<sub>x</sub>S в спектрах абсорбции композиций ПММА/ $Zn_{1-x}Cu_xS$  (рис. 1, *b*, спектры 3–5). Увеличение размера легированных частиц объясняется искажением элементарной ячейки при внедрении ионов меди в пустоты кристаллической решетки ZnS и замещением ионов цинка в ее узлах [26]. Также к увеличению размера частиц приводит образование комплексов на их поверхности. Для аналогичных композиций образование комплексов на поверхности частиц подтверждено данными, полученными методом просвечивающей электронной микроскопии [38,39,48].

Длинноволновая полоса люминесценции полимерной матрицы расположена в интервале длин волн 400–480 nm. Соответствующая ей полоса в спектре возбуждения люминесценции находится в области 300-380 nm ( $\lambda_L = 440$  nm). Интенсивность полос в обоих спектрах невысока. Их появление связано с продуктами разложения перекиси бензоила, которая использована для инициирования полимеризации MMA при отверждении композиций.

В спектре люминесценции композиции ПММА/ZnS зарегистрирована сложная широкая полоса в интервале длин волн 300-600 nm. При возбуждении люминесценции излучением с длинами волн в диапазоне 230-370 nm выделены ее отдельные компоненты [45]. Максимумы полос, связанных с ZnS, расположены при длинах волн 418, 425, 450 и 550 nm. Наблюдается их

батохромное смещение при увеличении длины волны возбуждающего излучения. Соответствующие рисунки приведены в работе [45]. На рис. 2 (спектры 1 и 2) приведены спектры люминесценции композиций ПММА/ZnS, зарегистрированные при возбуждении люминесценции излучением с длинами волн 318 и 360 nm. Неоднородное уширение полос связывают с политипностью структуры ZnS в KT [2,52], дисперсностью частиц, влиянием кислорода [6], аморфностью полимерной матрицы. Действие этих факторов приводит к неоднородности люминесцирующих центров.

В спектре люминесценции композиций ПММА/Zn<sub>1-r</sub>Cu<sub>r</sub>S зарегистрирована сложная полоса в диапазоне 400-600 nm (рис. 2, спектр 3). При возбуждении люминесценции излучением с длиной волны 318 nm при концентрации  $C_{\text{Cu}} = 1.0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ положение максимума данной полосы соответствует 436 nm. При возбуждении излучением с длиной волны 360 nm максимум расположен при 427 nm. С увеличением концентрации ионов меди от  $1.0 \cdot 10^{-4}$ до  $1.0 \cdot 10^{-2}$  mol/L максимум полосы люминесценции смещается в диапазоне 434-448 nm ( $\lambda_{ex} = 318 \text{ nm}$ ). Зависимость интенсивности полосы люминесценции от концентрации ионов меди  $I_{\rm L} = f(C_{\rm Cu})$  является нелинейной [45]. Насыщение интенсивности полосы люминесценции при увеличении концентрации ионов меди связывают с образованием ионных пар  $Cu_{L}^{2+}-Cu_{V}^{2+}$ и более сложных агрегатов, а также с реабсорбцией излучения [10,45].

В спектрах возбуждения люминесценции композиций ПММА/ZnS и ПММА/Zn<sub>1-x</sub>Cu<sub>x</sub>S ( $\lambda_L = 450$  nm) зарегистрирована широкая сложная полоса в интервале длин волн 280–400 nm (рис. 3, спектры *1* и *2*). Гипсохромное смещение длинноволновой компоненты полосы в спектре возбуждения люминесценции композиции ПММА/Zn<sub>1-x</sub>Cu<sub>x</sub>S (370 nm $\rightarrow$ 360 nm) можно объяснить процессами рекомбинации на уровнях дефектов ZnS,



Рис. 3. Спектры возбуждения люминесценции ( $\lambda_{\rm L} = 450 \, {\rm nm}$ ) композиций ПММА/ZnS (*I*), ПММА/Zn<sub>1-x</sub>Cu<sub>x</sub>S (*2*) и ПММА/Zn<sub>1-x-y</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>y</sub>S/EuL<sub>3</sub> при концентрации ионов Eu<sup>3+</sup> в исходной полимеризуемой смеси, равной:  $1.0 \cdot 10^{-4}$  (*3*),  $1.0 \cdot 10^{-3}$  (*4*) и  $5.0 \cdot 10^{-3} \, {\rm mol/L}$  (*5*).  $C_{\rm Zn} = 1.0 \cdot 10^{-2} \, {\rm mol/L}$ ,  $C_{\rm Cu} = 1.0 \cdot 10^{-3} \, {\rm mol/L}$ .



Рис. 4. Спектры люминесценции композиций ПММА/Zn<sub>1-x-y</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>y</sub>S/EuL<sub>3</sub> при концентрации ионов Eu<sup>3+</sup>, равной:  $I - 1.0 \cdot 10^{-4}$  ( $\lambda_{ex} = 370$  nm),  $2 - 1.0 \cdot 10^{-3}$  (360) и  $3 - 5.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L (370).  $C_{Zn} = 1.0 \cdot 10^{-2}$  mol/L,  $C_{Cu} = 1.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L.



Рис. 5. Спектры люминесценции ( $\lambda_{ex} = 395 \text{ nm}$ ) композиций ПММА/Zn<sub>1-x-y</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>y</sub>S/EuL<sub>3</sub> при концентрации ионов Eu<sup>3+</sup>, равной: 1.0 · 10<sup>-4</sup> (*I*), 1.0 · 10<sup>-3</sup> (*2*) и 5.0 · 10<sup>-3</sup> mol/L (*3*).  $C_{Zn} = 1.0 \cdot 10^{-2} \text{ mol/L}$ ,  $C_{Cu} = 1.0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$ .

связанных с ионами меди (рис. 3, спектр 2). Отсутствие реакции коротковолновой полосы и ее максимума (320 nm) на введение в состав КТ ионов меди указывает на возникновение люминесценции в результате протекания рекомбинационных процессов на уровнях, связанных с собственными дефектами ZnS (рис. 3, спектры 1 и 2). Это позволяет объяснить возбуждение люминесценции композиций межзонным переходом электронов в ZnS, переносом энергии на уровни, связанные с собственными дефектами структуры ZnS ( $V'_{Zn}$ ,  $V''_{Zn}$ ,  $V_S$  [1,4,5]), а для легированных кристаллов — на уровни центров, включающих в свой состав ионы меди и их ассоциаты.

В спектрах люминесценции композиций ПММА/Zn<sub>1-x-y</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>y</sub>S/EuL<sub>3</sub> при возбуждении излучением с длиной волны в области 360-370 nm зарегистрированы широкая полоса при длинах волн

< 500 nm и набор узких характеристичных полос люминесценции ионов Eu<sup>3+</sup> при длинах волн > 550 nm (рис. 4). Узкие полосы люминесценции связаны с  ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1,2,3,4}$ -переходами 4*f*-электронов ионов Eu<sup>3+</sup>. Наиболее интенсивной из них является полоса сверхчувствительного электронного  ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_2$ -перехода с максимумом при длине волны 620 nm. Достаточно большое значение соотношения пиковых интенсивностей полосы электрического дипольного  ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_2$ -перехода и полосы магнитно-дипольного электронного  ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_1$ перехода (597 nm) ( $I_{620}$  :  $I_{597} \sim 3.5$ ) указывает на низкую симметрию окружения ионов Eu<sup>3+</sup> [53-55]. Общий вид этой части спектра люминесценции (> 550 nm) соответствует спектрам люминесценции композиций ПММА/ $Zn_{1-x-v}Cu_xEu_vS/EuL_3$  и ПММА/ $EuL_3D$ , где L — трифторацетат-анион, D — 2,2'-дипиридил или 1,10-фенантролин [49], зарегистрированных при возбуждении в полосу собственного электронного  ${}^{7}F_{0} \rightarrow {}^{5}L_{6}$ -перехода ионов Eu<sup>3+</sup> излучением с длиной волны 395 nm (рис. 5), а также в полосы поглощения комплексных соединений европия (300-340 nm) [49]. При этом можно отметить смещение максимумов полос электронных  ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{1,2}$ -переходов в пределах  $3-4\,\mathrm{nm}$ и увеличение относительной интенсивности полосы  ${}^{5}D_{0} \rightarrow {}^{7}F_{4}$ -перехода (702 nm) [41]. Увеличение пиковой интенсивности полос люминесценции ионов Eu<sup>3+</sup> при  $\lambda_{\rm ex} = 360$  и 370 nm по сравнению с интенсивностью аналогичных полос, зарегистрированных при возбуждении в полосу собственного поглощения ионов  $Eu^{3+}$  (395 nm), может указывать на перенос энергии с уровней, связанных с дефектами кристаллической структуры КТ  $Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS$ , на уровни энергии ионов  $Eu^{3+}$  с последующим люминесцентным переходом с метастабильного <sup>5</sup> $D_0$ -уровня в основное <sup>7</sup> $F_i$ -состояние иона Eu<sup>3+</sup>. При увеличении концентрации ионов Eu<sup>3+</sup> с 1.0 · 10<sup>-4</sup> до  $1.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L (изменении мольных соотношений Zn:Cu:Eu c 1:0.1:0.01 до 1:0.1:0.1) максимум широкой полосы в спектре люминесценции (< 500 nm) композиций смещается в коротковолновую часть спектра (рис. 4, спектры 1 и 2). Аналогично смещается длинноволновая полоса в спектре возбуждения люминесценции композиции (рис. 3, спектры 3 и 4). Ее ширина увеличивается. В области 340 nm возникают очертания еще одного максимума. Изменений в положении коротковолновой полосы (320 nm) не зарегистрировано (рис. 3). Дальнейшее увеличение концентрации ионов  $5.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L Eu<sup>3+</sup> до (Zn:Cu:Eu = 1:0.1:0.5)приводит к батохромному смещению широкой полосы люминесценции и ее максимума, а также к значительному уменьшению ее пиковой интенсивности (рис. 4, спектр 3). Аналогичные изменения наблюдаются в спектре возбуждения люминесценции композиции (рис. 3, спектр 5). Они также касаются только положения длинноволновой компоненты полосы. В полной мере в спектре возбуждения люминесценции (рис. 3, спектр 5) проявляется полоса с максимумом в области 340 nm.

При возбуждении люминесценции композиций ПММА/ $Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS/EuL_3$  излучением с длиной волны 318 nm в спектрах люминесценции зарегистрирована полоса с максимумом в области < 400 nm (рис. 2, спектр *I*). При увеличении концентрации ионов Eu<sup>3+</sup> до  $5.0 \cdot 10^{-3}$  mol/L ее интенсивность также значительно уменьшается.

Наблюдающиеся в спектрах возбуждения люминесценции и люминесценции изменения можно объяснить распределением ионов Eu<sup>3+</sup> в композициях. При мольных соотношениях Cu: Eu < 1:1 часть ионов  $Eu^{3+}$  наряду с ионами Си оказываются включенными в кристаллическую решетку ZnS. Они формируют люминесцирующие центры с соответствующими им уровнями энергии. Увеличение интенсивности узкополосной люминесценции можно объяснить переносом энергии с уровней, связанных с  $Zn_{1-r}Cu_rS$ , на уровни ионов  $Eu^{3+}$ . При увеличении концентрации ионов Eu<sup>3+</sup> увеличивается вероятность межионных взаимодействий, приводящих к изменению положения энергетических уровней. Также увеличивается вероятность нахождения ионов Eu<sup>3+</sup> на поверхности частиц. На поверхности частиц они являются центрами комплесообразования [41,42,56]. В качестве лигандов комплексов могут выступать трифторацетатионы (EuL<sub>3</sub>) и макромолекулы, образующие с ионами Eu<sup>3+</sup> посредством имеющихся в их составе карбонильных групп координационные связи. Эти предположения подтверждаются появлением в спектре возбуждения люминесценции полосы с максимумом в области 340 nm, связанной с сенсибилизационными процессами передачи энергии от органических лигандов ионам Eu<sup>3+</sup> [49]. При дальнейшем увеличении концентрации ионов Eu<sup>3+</sup>  $(> 1.0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L})$  интенсивность широкой полосы люминесценции, связанной с ZnS, уменьшается (рис. 4, спектр 3). В данном случае уменьшение ее интенсивности можно объяснить как переносом энергии с уровней, связанных с  $Zn_{1-x}Cu_xS$ , на уровни ионов  $Eu^{3+}$ , так и ограничением доступа возбуждающего излучения к ядру КТ и изменением структуры их поверхности при образовании на ней комплексных соединений европия [38,41,47,57,58]. При этом большая часть ионов Eu<sup>3+</sup> в составе комплексных соединений может находиться в полимерной матрице в несвязанном с КТ состоянии [41,49].

В возбуждения спектрах люминесценции  $(\lambda_{\rm L} = 620\,\rm{nm})$ композиций  $\Pi MMA/Zn_{1-x}Cu_xS$ И  $\Pi MMA/Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS/EuL_3$ наблюдается серия полос в спектральном диапазоне 220-400 nm (рис. 6). Полосу с максимумом в области < 250 nm связывают с поглощением ионами Eu<sup>3+</sup> энергии фононов кристаллической решетки неорганических матриц с последующим ее выделением в виде люминесцентного излучения [53,59]. Ее регистрация подтверждает вхождение части ионов Eu<sup>3+</sup> в кристаллическую решетку ZnS. Широкие полосы в спектре возбуждения люминесценции композиций  $\Pi MMA/Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS/EuL_3$  $(\lambda_{\rm L} = 620 \, \rm nm)$ в



Рис 6. Спектры возбуждения люминесценции  $(\lambda_{\rm L} = 620 \, \rm nm)$ композиций  $\Pi MMA/Zn_{1-x}Cu_xS$ (1)И ПММА/ $Zn_{1-x-y}Cu_xEu_yS/EuL_3$  (2–4) при концентрации ионов Eu<sup>3+</sup>, равной:  $1.0\cdot 10^{-4}$  $(2), 1.0 \cdot 10^{-3}$  (3)  $5.0 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$  $C_{\rm Zn} = 1.0 \cdot 10^{-2} \, {\rm mol/L},$ (4). И  $C_{\rm Cu} = 1.0 \cdot 10^{-3} \, {\rm mol/L}.$ 

интервале длин волн 250–400 nm перекрываются с полосами в спектре поглощения КТ. Это подтверждает перенос энергии от центров рекомбинационной люминесценции легированных КТ на уровни энергии ионов Eu<sup>3+</sup>, проявляющийся в тушении широкополосной люминесценции КТ и увеличении люминесценции ионов Eu<sup>3+</sup> (рис. 3, спектр 5 и рис. 4, спектр 3) [21,23].

Также в спектре возбуждения люминесценции (рис. 6) зарегистрирована полоса, связанная с собственным электронным  ${}^7F_0 \rightarrow {}^5L_6$ -переходом ионов Eu<sup>3+</sup> (395 nm), являющаяся в спектрах поглощения ионов Eu<sup>3+</sup> одной из наиболее интенсивных. Высокая интенсивность полосы возбуждения с максимумом в области 340 nm (рис. 6, спектр 4) связана с сенсибилизационными процессами в комплексах лантаноидов, находящихся в полимерной матрице и преимущественно не связанных с КТ.

## Заключение

Методом коллоидного синтеза в среде ММА получены КТ сульфида цинка, легированного ионами Си и  $Eu^{3+}$ , и прозрачные в видимой области спектра композиции состава ПММА/Zn<sub>1-x-y</sub>Cu<sub>x</sub>Eu<sub>y</sub>S/EuL<sub>3</sub> с различной концентрацией легирующих ионов.

Возбуждение люминесценции композиций связано с межзонным переходом электронов в сульфиде цинка, переносом энергии на уровни внутрикристаллических дефектов и дефектами на поверхности частиц легированного ZnS, а также с электронными переходами между собственными уровнями энергии ионов Eu<sup>3+</sup>. Широкие полосы люминесценции композиций связаны с эмиссией энергии при рекомбинации электронов и дырок на внутрикристаллических дефектах и дефектах на поверхности частиц легированного ZnS. Узкополосная люминесценция обусловлена электронными  ${}^5D_0 \rightarrow {}^7F_i$ переходами в ионах Eu<sup>3+</sup>, находящихся внутри и на поверхности кристаллов ZnS, а также в составе комплексных соединений в полимерной матрице, не связанных с КТ. Перенос энергии с донорных уровней полупроводниковой матрицы на уровни ионов Eu<sup>3+</sup> с последующей люминесценцией подтвержден наложением полос поглощения Zn<sub>1-x</sub>Cu<sub>x</sub>S и полос возбуждения люминесценции композиций, а также увеличением интенсивности узкополосной люминесценции ионов Eu<sup>3+</sup> при одновременном уменьшении интенсивности широкой полосы рекомбинационной люминесценции легированного ZnS. Относительная интенсивность и положение полос в спектрах возбуждения люминесценции и люминесценции зависят от концентрации легирующих компонентов и их распределения в композиции.

#### Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

## Список литературы

- [1] Казанкин О.Н., Марковский Л.Я., Миронов И.А. и др. Неорганические люминофоры. Л.: Химия, 1975. 192 с.
- [2] Denzler D., Olschewski M., Sattler K. // J. Appl. Phys. 1998.
  V. 84. N 5. P. 2841.
- [3] Клюев В.Г., Майорова Т.Л., Фам Тхи Хаи М., Семенов В.Н. // Конденсированные среды и межфазные границы. 2009. Т. 11. № 1. С. 58.
- [4] Кучакова Т.А., Весна Г.В., Макара В.А. // ФТП. 2004.
  Т. 38. В. 11. С. 1316; Kuchakova Т.А., Vesna G.V., Makara V.A. // Semiconductors. 2004. V. 38. N 11. P. 1275. doi 10.1134/1.1823058
- [5] Бачериков Ю.Ю., Ворона И.П., Оптасюк С.В. и др. // ФТП. 2004. Т. 38. В. 9. С. 1025; Bacherikov Yu.Yu., Vorona I.P., Optasyuk S.V. // Semiconductors. 2004. V. 38. N 9. P. 987. doi 10.1134/1.1797471
- [6] Морозова Н.К., Каретников И.А., Мидерос Д.А. и др. // ФТП. 2006. Т. 40. N 10. С. 1185; Morozova N.K., Karetnikov I.A., Mideros D.A. et al. // Semiconductors. 2006. V. 40. N 10. P. 1155. doi 10.1134/S106378260610006X
- [7] Буланый М.Ф., Полежаев Б.А., Прокофьев Т.А. // ФТП.
  1998. Т. 32. В. 6. С. 673; Bulanyi M.F., Polezhaev B.A., Prokof'ev T.A. // Semiconductors. 1998. V. 32. N 6. P. 603.
- [8] Свечников С.В., Завьялова Л.В., Рощина Н.Н. и др. // ФТП. 2000. Т. 34. В. 10. С. 1178; Svechnikov S.V., Zav'yalova L.V., Roshchina N.N. et al. // Semiconductors. 2000. V. 34. N 10. P. 1128.
- [9] Буланый М.Ф., Коваленко А.В., Полежаев Б.А., Прокофьев Т.А. // ФТП. 2009. Т. 43. В. 6. С. 745; Bulanuy M.F., Kovalenko A.V., Polezaev B.A., Prokof Yev T.A. // Semiconductors. 2009. V. 43. N 6. P. 16. doi 10.1134/S1063782609060050
- [10] Огурцов К.А., Бахметьев В.В., Абызов А.М. и др. // Известия СПбГТИ (ТУ). 2010. № 7. С. 13.
- [11] Огурцов К.А., Сычев М.М., Бахметьев В.В. и др. // Неорган. матер. 2016. Т. 52. № 11. С. 1188. doi 10.7868/S0002337X16110129; Ogurtsov К.А., Sychov М.М., Bakhmetyev V.V. et al. // Inorganic Materials. 2016. V. 52. N°11. С. 1115. doi 10.1134/S0020168516110121

- [12] Planelles-Aragó J., Julián-López B., Cordoncillo E. et al. // J. Mater. Chem. 2008. V. 18. N 43. P. 5193. doi 10.1039/b809254k
- [13] Jing-hua N., Rui-nian H., Wen-lian L. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2006. V. 39. N 11. P. 2357. doi 10.1088/0022-3727/39/11/007
- [14] Mukherjee P, Shade C.M., Yingling A.M. et al. // J. Phys. Chem. A. 2011. V. 115. N 16. P. 4031. doi 10.1021/jp109786w
- [15] Mukherjee P., Sloan R.F., Shade C.M. et. al. // J. Phys. Chem.
  C. 2013. V. 117. N 27. P. 14451. doi 10.1021/jp404947x
- [16] Yun S.J., Dey S., Nam K.-S. // J. Korean Phys. Society. 1998.
  V. 33. N 2. P. S454.
- [17] Селищев А.В., Павлищук В.В. // Теор. и эксперим. химия. 2015. Т. 51. № 6. С. 358; Selishchev A.V., Pavlishchuk V.V. // Theoretical and Experimental Chemistry. 2015. V. 51. N 6. P. 366. doi 10.1007/s11237-016-9437-y
- [18] Zhanguo Liang, Jun Mu, Lei Han, Hongquan Yu // J. Nanomaterials. V. 2015. Article ID 519303. doi 10.1155/2015/519303
- [19] Qu S.C., Zhou W.H., Liu F.Q. et al. // Appl. Phys. Lett. 2002.
  V. 80. P. 3605. doi 10.1063/1.1478152
- [20] Ahemen I., De D.K. // Advanced Science, Engineering and Medicine 2013. V. 5. P. 1. doi 10.1166/asem.2013.1403
- [21] Bokatial L., Rai L. // J. Fluoresc. 2012. V. 22. P. 505. doi 10.1007/s10895-011-0984-2
- [22] Kexin Zhang, Yaxin Yu, Shuqing Sun // Applied Surface Science. 2013. V. 276. P. 333. doi 10.1016/j.apsusc.2013.03.093
- [23] Yongbo Wang, Xuhua Liang, Enzhou Liu et al. // Nanotechnology. 2015. V. 26. P. 375601. doi 10.1088/0957-4484/26/37/375601
- [24] Qian Chen, Jiahui Song, Chunyan Zhou, Qi Pang, Liya Zhou // Materials Science in Semiconductor Processing. 2016. V. 46. P. 53. doi 10.1016/j.mssp.2016.02.005
- [25] Смирнов М.С., Овчинников О.В., Тайдаков И.В. и др. // Опт. и спектр. 2018. Т. 125. № 2. С. 240. doi 10.21883/OS.2018.08.46367.65-18; Smirnov M.S., Ovchinnikov O.V., Zvyagin A.I. et al. // Opt. Spectrosc. 2018. V. 125. N 2. P. 249. doi 10.1134/S0030400X18080210
- [26] Овчинников О.В., Латышев А.Н., Смирнов М.С. // Конденсированные среды и межфазные границы. 2005. Т. 7. № 4. С. 413.
- [27] Щерба Т.Н., Лупандина К.В., Жиленко М.П. и др. // Изв. АН. Серия химическая. 2011. № 8. С. 1547; Shcherba T.N., Lupandina K.V., Zhilenko M.P. et al. // Russian Chemical Bulletin. 2011. V. 60. N 8. P. 1571. doi 10.1007/s11172-011-0233-5
- [28] Montenegro J.-M., Parak W.J., Grazu V., de la Fuente J.M. et al. // Adv. Drug Deliv. Rev. 2013. V. 65. N 5. P. 677. doi 10.1016/j.addr.2012.12.003
- [29] Огурцов К.А., Сычев М.М., Бахметьев В.В. и др. // Неорган. матер. 2015. Т. 51. № 4. С. 371. doi 10.7868/S0002337X15040119; Ogurtsov К.А., Sychov М.М., Bakhmet'Ev V.V. et al. // Inorganic Materials. 2015. V. 51. N 4. Р. 319. doi 10.1134/S0020168515040111
- [30] Сенокосов Э.А., Один И.Н., Чукичев М.В. и др. // Неорган. матер. 2016. Т. 52. № 11. С. 1175. doi 10.7868/S0002337X16110154; Senokosov E.A., Ishimov V.M., Demidenko I.V. et al. // Inorganic Materials. 2016. V. 52. N 11. P. 1103. doi 10.1134/S0020168516110157

- [31] Мандал А.Р., Иштеев А.Р., Волчематьев С.А. и др. // Неорган. матер. 2016. Т. 52. № 3. С. 297. doi 10.7868/S0002337X16030106; Mandal A.R., Ishteev A.R., Volchematev S.A. et al. // Inorganic Materials. 2016. V. 52. N 3. C. 256. doi 10.1134/S0020168516030109
- [32] Дайнеко С.В., Самохвалов П.С., Лыпенко Д. и др. // Опт. и спектр. 2017. Т. 122. № 1. С. 17. doi 10.7868/S0030403417010044; Dayneko S.V., Lypenko D., Samokhvalov P.S. et al. // Opt. Spectrosc. 2017. V. 122. N 1. P. 12. doi 10.1134/S0030400X17010040
- [33] Звайгзне М.А., Мартынов И.Л., Кривенков В.А. *и* др. // Опт. и спектроск. 2017. Т. 122. № 1. С. 76. doi 10.7868/S0030403417010330; Zvaigzne М.А., *Martynov I.L., Krivenkov V.A. et al.* // Opt. Spectrosc. 2017. V. 122. N 1. P. 69. doi 10.1134/S0030400X17010313
- [34] Курочкин Н.С., Кацаба А.В., Амброзевич С.А. и др. // ФТП. 2017. Т. 51. В. 5. С. 659. doi 10.21883/FTP.2017.05.44424.8475; Kurochkin N.S., Katsaba A.V., Ambrozevich S.A. et al. // Semiconductors. 2017. V. 51. N 5. P. 628. doi 10.1134/S1063782617050153
- [35] Sadeghi S., Kumar B.G., Melikov R. et al. // Optica. 2018.
  V. 5. N 7. P. 793. doi 10.1364/OPTICA.5.000793
- [36] Egorova E.M., Revina A.A. // Colloid J. 2002. V. 64. N 3.
  C. 301. doi 10.1023/A:1015912608285
- [37] Смагин В.П., Фадин И.М. // Журн. неорган. хим. 2013.
  Т. 58. № 9. С. 1212. doi 10.7868/S0044457X13090225; Smagin V.P., Fadin I.M. // Russian J. Inorganic Chemistry. 2013. V. 58. N 9. P. 1085. doi 10.1134/S0036023613090210
- [38] Готовцева Е.Ю., Бирюков А.А., Светличный В.А. // Изв. вузов. Физика. 2013. Т. 56. № 3. С. 32; Gotovtseva E.Y., Biryukov А.А., Svetlichnyi V.A. // Russian Physics J. 2013. V. 56. N 3. P. 273. doi 10.1007/s11182-013-0027-3
- [39] Смагин В.П., Давыдов Д.А., Унжакова Н.М., Бирюков А.А. // Журн. неорган. хим. 2015. Т. 60. № 12.
   С. 1734. doi 10.7868/S0044457X15120247; Smagin V.P., Davydov D.A., Unzhakova N.M., Biryukov А.А. // Rus. J. Inorg. Chem. 2016. V. 60. N 12. P. 1588. doi 10.1134/S0036023615120244
- [40] Пономарева К.Ю., Кособудский И.Д., Третьяченко Е.В., Юрков Г.Ю. // Неорган. матер. 2007. Т. 43. № 11. С. 1295; Ponomareva K.Yu., Kosobudsky I.D., Tret'yachenko E.V., Yurkov G.Yu. // Inorganic Materials. 2007. V. 43. N 11. P. 1160. doi 10.1134/S0020168507110027
- [41] Смагин В.П., Еремина Н.С., Леонов М.С. // Неорган. матер. 2018. Т. 54. № 2. С. 115. doi 10.7868/S0002337X1802001X; Smagin V.P., Leonov M.S., Eremina N.S. // Inorganic Materials. 2018. V. 54. N 2. P. 103. doi 10.1134/S0020168518020139
- [42] Смагин В.П., Еремина Н.С., Исаева А.А., Ляхова Ю.В. // Неорган. матер. 2017. Т. 53. № 3. С. 252.
   doi 10.7868/S0002337X17030083; Smagin V.P., Eremina N.S., Isaeva А.А., Lyakhova Yu.V. // Inorganic Materials. 2017. V. 53. N 3. P. 263. doi 10.1134/S0020168517030086
- [43] Бирюков А.А., Изаак Т.И., Светличный В.А., Готовцева Е.Ю. // Известия вузов. Физика. 2009. Т. 52. № 12/2. С. 16.
- [44] Смагин В.П., Еремина Н.С., Давыдов Д.А. и др. // Неорган. матер. 2016. Т. 52. № 6. С. 664. doi 10.7868/S0002337X16060154; Smagin V.P., Davydov D.A., Nazarova K.V. // Inorganic Materials. 2016. V. 52. N 6. P. 611. doi 10.1134/S0020168516060157

- [45] Смагин В.П., Еремина Н.С., Леонов М.С. // ФТП. 2018.
  Т. 52. № 8. С. 891. doi 10.21883/FTP.2018.08.46214.8729;
  Smagin V.P., Eremina N.S., Leonov M.S. // Semiconductors.
  2018. V. 52. N 8. P. 1022. doi 10.1134/S1063782618080213
- [46] Джафаров М.А., Насиров Е.Ф., Джафарли Р.С. // Неорган. матер. 2017. Т. 53. № 1. С. 15. doi 10.7868/S0002337X17010055; Jafarov М.А., Nasirov E.F., Jafarli R.S. // Inorganic Materials. 2017. V. 53. N 1. P. 39. doi 10.1134/S0020168517010058
- [47] Sun X., Xie L., Wang T. et al. // Optics Express. 2013. V. 21.
  N 7. P. 8214. doi 10.1364/OE.21.008214
- [48] Смагин В.П., Исаева А.А., Еремина Н.С., Бирюков А.А. // Журн. приклад. хим. 2015. Т. 88. В. 6. С. 924; Smagin V.P., Isaeva А.А., Eremina N.S., Biryukov А.А. // Rus. J. of Appl. Chem. 2015. V. 88. N 6. P. 1020. doi 10.1134/S1070427215060208
- [49] Смагин В.П., Мокроусов Г.М. Физико-химические аспекты формирования и свойства оптически прозрачных металлсодержащих полимерных материалов. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2014. 258 с. http://elibrary.asu.ru/xmlui/bitstream/ handle/asu/840/read.7book?sequence=1
- [50] Ehrlich H., Shcherba T., Zhilenko M., Lisichkin G. // Mater. Lett. 2011. V. 65. N 1. P. 107. doi 10.1016/j.matlet.2010.09.044
- [51] Пивен Н.Г., Щербак Л.П., Фейчук П.И. и др. // Конденсированные среды и межфазные границы. 2006. Т. 8. № 4. С. 315.
- [52] Романов Э.А. Нанокристаллические пленки сульфида и селенида цинка для тонкопленочных электролюминесцентных источников. Дисс. канд. физ.-мат. наук Уд.ГУ. Ижевск. 2011. 151 с. http://www.elibrary.udsu.ru/xmlui/ bitstream/handle/123456789/.../Romanov%20EA\_ro.pdf?...1
- [53] Уклеина И.Ю. Оксифториды иттрия и РЗЭ: синтез, люминесценция и оптика. Дисс. канд. хим. наук. СтГУ. Ставрополь. 2005. 158 с. http://www.dissercat.com/content/oksoftoridy-ittriya-i-rzesintez-lyuminestsentsiya-i-optika
- [54] Srinivasan R., Yogamalar N.R., Elanchezhiyan J. et al. // J. Alloys. Comp. 2010. V. 496. N 1–2. P. 472. doi 10.1016/j.jallcom.2010.02.083
- [55] Antic B., Rogan J., Kremenovic A. et al. // Nanotechnology. 2010. V. 21. N 24. P. 245702. doi 10.1088/0957-4484/21/24/245702
- [56] Смагин В.П., Еремина Н.С., Исаева А.А. // Журн. неорган. хим. 2017. Т. 62. № 1. С. 130. doi 10.7868/S0044457X17010226; Smagin V.P., Eremina N.S., Isaeva А.А. // Rus. J. Inorg. Chem. 2017. V. 62. N 1. P. 131. doi 10.1134/S0036023617010223
- [57] Zhao H., Liang H., Vidal F. et al. // J. Phys. Chem. C. 2014.
  V. 118. N 35. P. 20585. doi 10.1021/jp503617h
- [58] Смирнов М.С., Стаселько Д.И., Овчинников О.В. *и* др. // Опт. и спектр. 2013. Т. 115. № 5. С. 737. doi 10.7868/S003040341311024X; Smirnov M.S., Stasel'ko D.I., Ovchinnikov O.V. et al. // Opt. Spectrosc. 2013. V. 115. N 5. P. 651. doi 10.1134/S0030400X13110246
- [59] Белобелецкая М.В., Стеблевская Н.И., Медков М.А. // Вестник ДВО РАН. 2013. № 5(171). С. 33.